## УДК 621.785.36+537.621.4+546.73+54-165 А.А. Затюпо<sup>1</sup>, асп.; Л.А. Башкиров<sup>1</sup>, проф., д-р хим Г.С. Петров<sup>1</sup>, доц., канд. хим Н.Н. Лубинский<sup>2</sup>, преп., канд. (<sup>1</sup>БГТУ, г. Минск; <sup>2</sup>«Командно-инженерный институт» МЧС РБ. т. М **ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ, ИК-СПЕКТРЫ** И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КОБАЛЬТИТОВ-ГАЛЛАТИ САМАРИЯ SmCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub>

Кобальтиты редкоземельных элементов и твердые раствор их основе со структурой перовскита обладают особыми магните электрическими, электрохимическими, каталитическими и сонтами свойствами и являются перспективными материалами для прического использования в различных областях науки и техники. П зико-химические свойства в значительной степени определяются новым переходом ионов Co<sup>3+</sup> из низкоспинового ( $t_{2a}^{6}e_{a}^{0}$ , S=0) в прижуточно- ( $t_{2a}^{5}e_{a}^{1}$ , S=1) и высокоспиновое состояние ( $t_{2a}^{4}e_{a}^{2}$ , S=2).

Кроме того, для данных кобальтитов имеет место фазоный ход типа полупроводник – металл, протекающий в довольно полинтервале температур [1]. В работе [2, 3] изучены кристаллоч структура, магнитные и электрические свойства твердых растикобальтитов-галлатов двойных систем NdCoO<sub>3</sub>-NdGaO<sub>3</sub>, Lat LaGaO<sub>3</sub>.



x = 0 (1); 0.3 (2); 0.5 (3); 0.7 (4); 1.0 (5) Рисунок 1 – ИК-спектры образцов системы SmCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub>

Установлено, что в этих системах увеличение степени замещиния парамагнитных ионов Co<sup>3+</sup> диамагнитными ионами Ga<sup>3+</sup> приволат к уменьшению аномального поведения температурных зависимостей электропроводности и термического расширения и для обращают

 $n_{1,*}Ga_xO_3$ , LaCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub> при x>0,5 аномалии практически отсутст-В связи с этим целью настоящей работы является изучение ИКпров, термического расширения и электропроводности кобальтипалатов самария двойной системы SmCoO<sub>3</sub>-SmGaO<sub>3</sub>, в которой подастся магнитное разбавление ионов Co<sup>3+</sup> диамагнитными иовы Gu<sup>3+</sup>.

Кобальтиты-галлаты самария  $SmCo_{1.x}Ga_xO_3$  (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 0) получали керамическим методом (на воздухе при 1523 K) из ок-

ИК-спектры синтезированных соединений записывали в интериолновых чисел 350-900 см<sup>-1</sup> на ИК-Фурье спектрометре NEXUS иплыя THERMO NICOLET. Электропроводность полученных кераических образцов кобальтитов-гадлатов самария измеряли на постоином токе на воздухе в интервале температур 300-1050 К четырехроптиктным методом с использованием серебряных контактов.

Термическое расширение керамических образцов исследованли и воздухе в интервале температур 300–1100 К при помощи кварцевопо дилатометра в динамическом (скорость нагрева и охлаждения 3– к мин<sup>-1</sup>) режиме.

Анализ ИК-спектров (рисунок 1) образцов кобальтитов-галлатов амария  $SmCo_{1-x}Ga_xO_3$  показывает, что полученный ИК-спектр для высоО<sub>3</sub> хорошо согласуется с литературными данными. Он имеет одау полосу поглощения (v<sub>s</sub>=583 см<sup>-1</sup>), обусловленную валентными кополичиями связей Со-О, которая при замещении 30% (x=0,3) ионов Со<sup>14</sup> ионами Ga<sup>3+</sup> разделяется на две (v<sub>s-h</sub> и v<sub>s-l</sub>) (рисунок 2, кривая 2), обусловленные валентными колебаниями связей Со<sub>Г</sub>-О и Со<sub>II</sub>-О соотвстственно. Значения волновых чисел v<sub>s-h</sub> и v<sub>s-l</sub>, которые равны соотвстственно 612 и 557 см<sup>-1</sup>, показывают, что связь Со<sub>Г</sub>-О более прочпия, чем Со<sub>II</sub>-О и межионное расстояние Со<sub>Г</sub>-О меньше, чем Со<sub>II</sub>-О. Уисличение степени замещения x от 0,3 до 0,5 приводит к постепенному смещению частоты полос поглощения v<sub>s-h</sub> в сторону больших пичений волнового числа (от 612 до 613 см<sup>-1</sup>), а для полос поглощения v<sub>s-l</sub> в сторону меньших значений (от 557 до 542 см<sup>-1</sup>).

ИК-спектр образца при x=0 (рисунок 1, кривая 1) в интервале волновых чисел (495–485 см<sup>-1</sup>) содержит две полосы поглощения (v<sub>b-h</sub> и v<sub>b-l</sub>), обусловленные деформационными колебаниями мостиковой связи Co(Ga)–O–Co(Ga) для Co<sub>I</sub> (v<sub>b-h</sub>) и Co<sub>II</sub> (v<sub>b-l</sub>). Для образцов при x≥0,3 (рисунок 1, кривые 2-3) эти две полосы поглощения сливаются в одну, волновое число которой постепенно смещается в сторону меньших значений от 486 см<sup>-1</sup> (x=0,3) до 462 см<sup>-1</sup> (x=0,7).

Результаты измерения удельной электропроводности (о) образцов кобальтитов-галлатов самария SmCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub> показали, что удельная электропроводность твердых растворов  $SmCo_{1,x}Ga_xO_3$  при унели чении степени замещения x постепенно уменьшается на несколько по рядков (рисунок 2).

Например, при 850 К электропроводность исследованных образцов уменьшается от значения  $\sigma = 52,13 \text{ См} \cdot \text{см}^{-1}$  для SmCoO<sub>3</sub> до 0,27 См см<sup>-1</sup> для образца с *x*=0,5. Это может быть связано с перески ковым (поляронным) механизмом проводимости (возрастанием оф фекта экранирования ионами Ga<sup>3+</sup> и уменьшением вероятности пере скока электрона из пары (Co<sup>3+</sup>·e) на соседние ионы кобальта в приотествии ионов галлия.

Величина аномалии (скачка) на температурной зависимости электропроводности для для SmCoO<sub>3</sub> (рисунок 2), обусловленная при сутствием размытого фазового перехода полупроводник-металл н спиновым переходом ионов Co<sup>3+</sup>, постепенно уменьшается с увеличе нием степени замещения x ионов Co<sup>3+</sup> ионами Ga<sup>3+</sup> и для обратия SmCo<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>O<sub>3</sub> она практически отсутствует.

Полученные дилатометрическим методом температурные вили симости относительного удлинения  $\Delta l/l_0$  образцов SmCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub> (рис 3) показывают, что линейная зависимость  $\Delta l/l_0$  от *T* для всего интервала температур 300–1100 К наблюдается лишь для образцов при x=0,7 и 1,0.

Для образцов при x=0 и 0,5 в данном интервале температур при сутствует 2 или 3 области температур (низко-, промежуточно- и выси котемпературные), в которых  $\Delta l/l_0$  от T зависит линейно (рисунок 3)

Анализ полученных результатов (табл.) показывает, что величи на линейного коэффициента термического расширения для низии ( $\alpha_1$ ) и промежуточных температур ( $\alpha_2$ ) образцов SmCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>1</sub> при увеличении степени замещения x постепенно уменьшается от 2,95 10 K<sup>-1</sup> ( $\alpha_1$ ), 3,23 · 10 <sup>-5</sup> K<sup>-1</sup> ( $\alpha_2$ ) для x = 0 до 0,81 · 10 <sup>-5</sup> K<sup>-1</sup> ( $\alpha_1$ ) для x=1.

Таблица – Средние линейные коэффициенты термического расши рения (а) образцов SmCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub> в области низких, промежуточных, высокит температур ( $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  соответственно) и интервалы температур  $\Delta T_1$ ,  $\Delta T_1$ ,  $\Delta T_2$ ,  $\Delta T_3$ ,  $\Delta T_4$ ,  $\Delta T_5$ для низко-, промежуточно- и высокотемпературных линейных участков висимостей  $\Delta U_{40}$  от T соответственно

SmCo <sub>1-x</sub> Ga <sub>x</sub> O <sub>3</sub> при х	$\alpha_1 \cdot 10^5, K^{-1}$	ΔΤ1, Κ	$\alpha_2 \cdot 10^5, K^{-1}$	ΔΤ2, Κ	$\alpha_3 \cdot 10^5$ , K <sup>-1</sup>	$\Delta T_{\rm th} E$
0	2.95	147	3.23	224	2.00	261
0.5	1.92	500	1.40	112	-	÷
0.7	1.54	708	-	-	-	-
1.0	0,81	708	-		-	





## Рисунок 2 - Зависимость In 5 от Т<sup>-1</sup> ин образцов SmCo<sub>1.x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub> при различных значениях х

Рисунок 3 – Температурная зависимость отпосительного удлинения  $\Delta U l_0$ образцов системы SmCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub> при различных значениях *х* 

Полученные результаты измерения электропроводности и термического линейного расширения образцов кобальтитов-галлатов самария SmCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub> хорошо согласуются с данными, ранее полученными при изучении систем NdCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub>, LaCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub> [2,3].

## ЛИТЕРАТУРА

1 Пальгуев, С. Ф. Высокотемпературные оксидные электронные проводники для электрохимических устройств / С. Ф. Пальгуев, В. К. Гильдерман, В. И. Земцов. – М.: Наука, 1990. – 198 с.

2 Кристаллическая структура и ИК-спектры кобальтитовгаллатов лантана LaCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub> / Н.Н. Лубинский, Л.А. Башкиров, Г.С. Петров, С.В. Шевченко, И.Н. Кандидатова, М.В. Бушинский // Стекло и керамика – 2009. – № 2. – С.17–20.

З Кристаллическая структура, электропроводность, термо-ЭДС, ИК-спектры кобальтитов-галлатов NdCo<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>O<sub>3</sub> / Н.Н. Лубинский, Л.А. Башкиров, С.В. Шевченко, Г.С. Петров, А.В. Сушкевич // Свиридовские чтения: Сб. ст./ Под ред. Т.Н. Воробьевой и др. – Минск: БГУ, 2008. – Вып.4. – С. 78–85.